PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-238888

(43) Date of publication of application: 24.10.1991

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number: 02-035410

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

15.02.1990

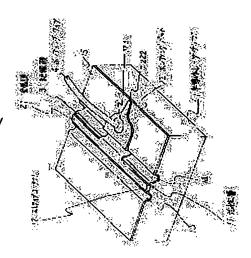
(72)Inventor: UEHARA KUNIO

(54) ELECTRODE STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to secure a necessary electrode strength while keeping an electrode area small sufficiently, by a method wherein a part of a metal film forming a bonding pad is shaped in indentation and a distance between the fore end of a projecting part of the film and a contact part of a bonding wire with the bonding pad is specified.

CONSTITUTION: The area of a metal film 21 being smaller than that of an insulating film 3, a part of the metal film 21 projecting from a stripe contact part 12 thereof toward the outer periphery of a chip 1 and forming a bonding pad 22 reaches the outer periphery 222 of the chip and/or the part of the metal film 21 forming the bonding pad 22 is shaped in indentation, a distance between the fore end of the projecting part and a contact part of a bonding wire 4 with the bonding pad 22 being set to be 50 μ m or above. By this method, a necessary electrode strength can be secured while the area of the bonding pad 22 being kept small.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平3-238888

(9) Int. Cl. 5 H 01 S 3/18 識別記号

庁内整理番号 6940-5F ❸公開 平成3年(1991)10月24日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称

半導体レーザの電極構造

②特 願 平2-35410

20出 願 平2(1990)2月15日

⑫発 明 者

上 原 邦 夫

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

勿出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

1. 発明の名称 半導体レーザの電極構造

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体レーザの構造に関する。

〔従来の技術〕

半導体レーザが光ファイバ通信の光源として実用化されてすでに久しい。特に幹線系の光ファイバ通信の光源としては、単一軸モードで発振する分布帰還型半導体レーザが近年実用化され、変調速度も1Gbps帯から2Gbps帯へ上がろうとしている。

より小さく制限した構造などがその代表的なものである。

第3図に、上述した構造のひとつを採用した半 導体レーザチップ1の模式図を示す。活性層11 の両側にある埋め込みへテロ構造の逆パイアス層 (図中には示されていない)は、構13および 14によって切り離され、ストライプコンタクト 12を形成する金属膜21は、基本的には活性層 11を含むメサの上部に制限され、そこから一部 が外側に向かって延びて、平坦部においてボンディングパッド22を形成する。

(発明が解決しようとする課題)

〔課題を解決するための手段〕

本発明の半導体レーザの電極構造は、半導体結晶に接する絶縁膜と該絶縁膜に接する金属膜をする半導体体を サライブコンタクト構造を有する半導体体 やボチャブにおいて、、前記金属膜の面積が前記や 一般 アクター がからチャブ外周に違しており、またどあるいはの一部の アクトマングバッドを形成する前記金属膜の一部の ボンディングバット し、 該凸部の先端と、 ボングバット と前記ポングバット を 酸凸部の 光端 ドワイアと前記ポングバット を 酸とする。 離が 5 0 μm以上あることを特徴とする。

〔実施例1〕

次に、本発明を図画を参照して説明する。第1 図は本発明の一実施例である半導体レーザの根式 図である。ポンディングパッド22はその一部が 外側に向かって延び、チップ外周222に達して いる。図中、半導体レーザチップ1の大きさは、 分布帰歴型半導体レーザとして一般的な300μ 本発明はポンディングパッドの面積を増大させることなしに、ポンディングパッドとポンディングワイアの接触部:即ちポンディング時にストレスを被る部位から50μm以上の距離をとることができる電極構造を提供するものである。

m角程度に描いてあり、平坦部15上のポンディングパッド22の最外縁部222がポンディングワイア4との接触部223から50μm以上離れていることが明瞭である。同様の実施例として第4図に示すような構造もあり、ポンディングパッド22はその一部222がチップ外周に達している。

〔実施例2〕

続いて、本発明の他の実施例について説明する。 第2図は本発明の他の実施例である半導体レーザ の模式図である。ポンディングパッド22ははその 形状に凹凸を有し、凸部の先端224は、ポンディングワイア4とポンディングパッド22のかもまれていて、しかもままながです。この 実施例では金属膜21がチップを形成する ないため、へき開くバーからチップを形成する。 スクライブが容易であるという利点がある。

〔発明の効果〕

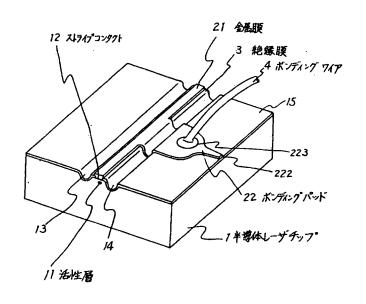
以上述べたように本発明は、応答速度向上を目 的として電極面積を制限した半導体レーザチップ において、電極面積を十分小さく保ちながら、必 要な電極強度を確保できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

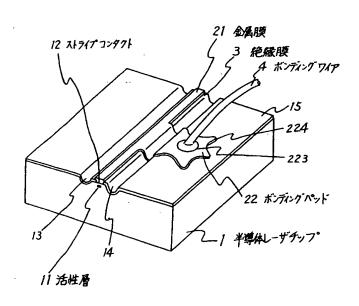
第1図は本発明の一実施例である半導体レーザの模式図、第2図は本発明の他の実施例である半導体レーザの模式図、第3図は従来の半導体レーザの模式図、第4図は本発明の他の実施例である半導体レーザの模式図である。

1 ……半導体レーザチップ、 1 1 ……活性層、 2 1 ……金属膜、 2 2 ……ポンディングパッド、 3 ……絶縁膜、 4 ……ポンディングワイア。

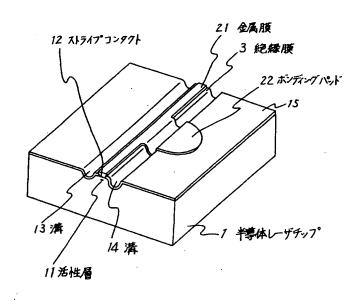
代理人 弁護士 内 原 晋



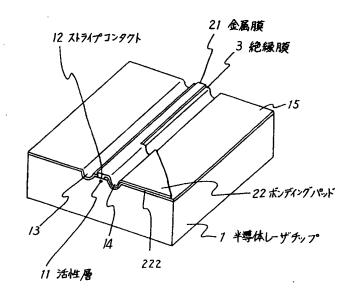
第1図



第 2 図



第 3 図



第 4 図